1)

REFLECTION-TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

Patent Number:

JP6075238

Publication date:

1994-03-18

Inventor(s):

MITSUI SEIICHI; others: 04

Applicant(s)::

SHARP CORP

Requested Patent:

□ JP6075238

Application Number: JP19920240935 19920909

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1343; G02F1/1333; G02F1/1335; G02F1/136; G09F9/30

EC Classification:

Equivalents:

JP2825713B2

Abstract

PURPOSE:To improve the display grade of a reflection-type liq. crystal display device. CONSTITUTION:An org. insulating film 42 is formed on the thin-film transistor 40 formed on a substrate 31. A contact hole 43 and a protrusion 42a are formed when the reflecting electrode 38 of the insulating film 42 is formed. The reflecting electrode 38 is formed thereon, and the drain electrode 32 and the reflecting electrode 38 are connected through the contact hole 43. Accordingly, since the protrusion 42a is formed only on the reflecting electrode 38, the patterning of the reflecting electrode 38 is improved, defective insulation is not caused between a source bus wiring 36 and the reflecting electrode 38, and the display grade is improved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-75238

(43)公開日 平成6年(1994)3月18日

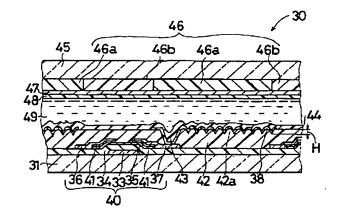
(51)Int. Cl. 5	識別	記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所	
G02F 1	/1343		9018-2 K			
1	/1333 5 0	5	8302-2 K			
1	/1335 5 2	0	9225 – 2 K			
1	/136 5 0	0	9225 – 2 K			
G09F 9	/30 3 3	7	6447-5 G			
	審査請求未	請求 請	求項の数15		(全21頁)	
(21)出願番号	特願平4-24	10935		(71)出願人	000005049	
					シャープ株式会社	
(22)出願日	平成4年(19	平成4年(1992)9月9日			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	
				(72)発明者	三ツ井 精一	
(31)優先権主張番号 特願平3-230608					大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ
(32)優先日	平3(1991)9	9月10日			ャープ株式会社内	
(33)優先権主張国 日本 (JP)		(72)発明者	木村 直史			
(31)優先権主張番号 特願平3-316667			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ		
(32)優先日 平3(1991)11月29日			ャープ株式会社内			
(33)優先権主張国 日本 (JP)		(72)発明者	中村 久和			
(31)優先権主張番	号 特願平4-17	77096			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ.
(32)優先日	平4(1992)7	7月3日			ャープ株式会社内	
(33)優先権主張国	日本(JP)		(74)代理人	弁理士 西教 圭一郎	
					最終頁に続	<

(54)【発明の名称】反射型液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 反射型液晶表示装置の表示品位を向上する。 【構成】 基板31上に形成された薄膜トランジスタ40上に有機絶縁膜42を形成し、有機絶縁膜42の反射電極38形成時にコンタクトホール43と凸部42aとを形成する。この上に反射電極38を形成し、ドレイン電極37と反射電極38とはコンタクトホール43を介して接続される。

【効果】 反射電極38部分のみに凸部42aが形成されるため、反射電極38のパターニングが良好となり、またソースパス配線36と反射電極38との間の絶縁不良が生じず、表示品位が向上する。



e)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶層を介在して対向配置される一対の 透明基板のうち、一方基板上の液晶層側表面には、他方 基板側からの入射光を反射する表示絵素である複数の反 射電極と、各反射電極に表示のための電圧を印加する引 回し電極とを形成し、他方基板上の液晶層側表面には、 ほぼ全面にわたって透光性を有する共通電極を形成して 構成される反射型液晶表示装置において、

前記反射電極は、一方基板上に形成された引回し電極上 の反射電極との接続部分を除く基板全面を覆い、かつ引 10 回し電極と重ならない反射電極形成領域のみに複数の凸 部を有する電気絶縁膜上に形成されていることを特徴と する反射型液晶表示装置。

前記凸部は、不規則に配列されることを 【請求項2】 特徴とする請求項1記載の反射型液晶表示装置。

【請求項3】 前記凸部は、先細状に、かつ先端部は球 面状に形成されることを特徴とする請求項1または2記 載の反射型液晶表示装置。

【請求項4】 前記凸部は、1種類あるいは大きさの異 なる2種類以上の形状から成ることを特徴とする請求項 20 1、2または3記載の反射型液晶表示装置。

【請求項5】 前記凸部の高さは、10μm以下である ことを特徴とする請求項1、2、3または4記載の反射 型液晶表示装置。

【請求項6】 前記凸部の配列パターンが、各反射電極 において同一であることを特徴とする請求項1、2、 3、4または5記載の反射型液晶表示装置。

【請求項7】 前記一方基板上に形成された引回し電極 上の反射電極との接続部分領域および引回し電極上の反 射電極と重ならない領域に、電気絶縁性を有する遮光膜 30 を形成することを特徴とする請求項1、2、3、4、5 または6記載の反射型液晶表示装置。

液晶層を介在して対向配置される一対の 【請求項8】 基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射す る反射板を有する反射型液晶表示装置において、

前記反射板は、一方基板上の液晶層側に不規則に配列さ れた複数の凸部上に形成された電気絶縁膜上に形成され ていることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項9】 前記一方基板上の液晶層側に不規則に配 列された複数の凸部は、1種類あるいは大きさの異なる 40 2種類以上の形状から成ることを特徴とする請求項8記 載の反射型液晶表示装置。

【請求項10】 前記一方基板上の液晶層側に不規則に 配列された複数の凸部は、先細状に、かつ先端部は球面 状に形成されることを特徴とする請求項8記載の反射型 液晶表示装置。

【請求項11】 前記複数の凸部上に形成された電気絶 縁膜の凸部の高さは、10μm以下であることを特徴と する請求項8記載の反射型液晶表示装置。

【請求項12】

層側に不規則に配列される前記複数の凸部の断面形状の 最大直径は20μm以下であり、反射板総面積の40% 以上を占めることを特徴とする請求項8記載の反射型液 晶表示装置。

2

【請求項13】 前記反射板は、表示絵素となる電極で あることを特徴とする請求項8記載の反射型液晶表示装

【請求項14】 液晶層を介在して対向配置される一対 の基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射 する反射板を有する反射型液晶表示装置の製造方法にお いて、

前記一方基板上の液晶層側に感光性樹脂を塗布し、前記 感光性樹脂を円形の遮光領域が不規則に配列された遮光 手段を介して露光および現像した後に熱処理を行い、得 られた複数の凸部上に前記複数の凸部に沿う絶縁膜を形 成し、絶縁膜上に金属薄膜から成る前記反射板を形成す ることを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法。

【請求項15】 前記遮光手段は、前記円形の遮光領域 の総面積が反射板総面積の40%以上であり、かつ不規 則に配列される前記円形の直径が20μm以下であるこ とを特徴とする請求項14記載の反射型液晶表示装置の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、外部からの入射光を反 射することによって表示を行う反射型液晶表示装置およ びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ワードプロセッサ、ラップトップ 型パーソナルコンピュータ、ポケットテレビなどへの液 晶表示装置の応用が急速に進展している。特に、液晶表 示装置の中でも外部から入射した光を反射させて表示を 行う反射型液晶表示装置は、バックライトが不要である ため消費電力が低く、薄形であり、軽量化が可能である ため注目されている。

【0003】従来から、反射型液晶表示装置にはTN (ツイステッドネマティック) 方式、ならびにSTN (スーパツイステッドネマティック) 方式が用いられて いるけれども、これらの方式では偏光板によって必然的 に自然光の光強度の1/2が表示に利用されないことに なり、表示が暗くなるという問題がある。

【0004】このような問題に対して、偏光板を用い ず、自然光の全ての光線を有効に利用しようとする表示 モードが提案されている。このようなモードの例とし て、相転移型ゲスト・ホスト方式が挙げられる (D. L. White and G. N. Taylor: J. Appl. Phys. 45 4718 1974)。このモードでは、電界によるコ レステリック・ネマティック相転移現象が利用されてい る。この方式に、さらにマイクロカラーフィルタを組合 前記反射板は、前記一方基板上の液晶 50 わせた反射型マルチカラーディスプレイも提案されてい 3 (Tohru Koizumi and Tatsuo Uchida Proceedings of the SID, Vol. 29/2, 157, 1988).

【0005】このような偏光板を必要としないモードでさらに明るい表示を得るためには、あらゆる角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度を増加させる必要がある。そのためには、最適な反射特性を有する反射板を作成することが必要となる。上述の文献には、ガラスなどから成る基板の表面を研磨剤で粗面化し、フッ化水素酸でエッチングする時間を変えることによって表面の凹凸を制御し、その凹凸上に銀の薄10膜を形成した反射板について記載されている。

【0006】しかしながら、上記文献に記載の反射板には、ガラス基板に研磨剤によって傷をつけることによって凹凸が形成されるため、均一な形状の凹凸が形成されない。また、凹凸の形状の再現性が悪いという問題があるため、このようなガラス基板を用いると再現性よく良好な反射特性を有する反射型液晶表示装置を提供することができない。

【0007】図25は、アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ(以 20下、「TFT」と記す。)1を有する基板2の平面図であり、図26は図25に示す切断面線X26-X26から見た断面図である。ガラスなどの絶縁性の基板2上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線3が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線3からはゲート電極4が分岐して設けられている。ゲートバス配線3は、走査線として機能している。

【0008】ゲート電極4を覆って基板2上の全面に窒化シリコン(SiN_x)、酸化シリコン(SiO_x)などから成るゲート絶縁膜5が形成されている。ゲート電極4の上方のゲート絶縁膜5上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す。)、多結晶シリコン、CdS eなどから成る半導体層6が形成されている。半導体層6の一方の端部には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極7が重畳形成されている。また、半導体層6の他方の端部には、ソース電極7と同様にチタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極8が重畳形成されている。ドレイン電極8の半導体層6とは反対側の端部には、ITO(Indium Tin 0 xide)から成る絵素電極9が重畳形成されている。

【0009】図25に示すように、ソース電極7にはゲートバス配線3と前述のゲート絶縁膜5を挟んで交差するソースバス配線10が接続されている。ソースバス配線10は、信号線として機能している。ソースバス配線10も、ソース電極7と同様な金属で形成されている。ゲート電極4、ゲート絶縁膜5、半導体層6、ソース電極7およびドレイン電極8は、TFT1を構成し、該TFT1はスイッチング紫子の機能を有している。

【0010】図25および図26に示すTFT1を有する基板2を反射型液晶表示装置に適用しようとすれば、

絵素電極 9 をアルミニウム、銀などの光反射性を有する 金属で形成するばかりでなく、ゲート絶縁膜 5 あるいは その上に凹凸を形成する必要がある。一般に、無機物から成る絶縁膜にテーパのついた凹凸を均一に形成することは困難である。

【0011】図27は、アクティブマトリクス方式に用いられるTFT11を有する基板12の平面図であり、図28は図27に示される切断面線X28-X28から見た断面図である。ガラスなどの絶縁性の基板12上にクロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線13が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線13からはゲート電極14が分岐して設けられている。ゲートバス配線13は、走査線として機能している。

【0012】ゲート電極14を覆って基板12上の全面に窒化シリコン、酸化シリコンなどから成るゲート絶縁膜15が形成されている。ゲート電極14の上方のゲート絶縁膜15上には、α-Siなどから成る半導体層16が形成されている。半導体層16の両端部には、α-Siなどから成るコンタクト層17が形成されている。一方のコンタクト層17上にはソース電極18が重量形成され、他方のコンタクト層17上には、ドレイン電極19が重畳形成されている。ソース電極18には、ゲートバス配線13と前述のゲート絶縁膜15を挟んで交差する信号線として機能するソースバス配線23が接続されている。ゲート電極14、ゲート絶縁膜15、半導体層16、コンタクト層17、ソース電極18およびドレイン電極19は、TFT11を構成する。

【0013】さらにその上に複数の凸部20aを有し、ドレイン電極19上にコンタクトホール21を有する有機絶縁膜20が形成される。有機絶縁膜20上には、反射電極22が形成され、反射電極22はコンタクトホール21を介してドレイン電極19と接続されている。

【0014】以上のように、TFT11を形成した基板12上に有機絶縁膜20を形成する場合は、エッチング法を用いて有機絶縁膜20の表面に凸部20aを容易に形成することができ、凸部20aを有する有機絶縁膜20上に反射電極22を形成することによって、容易に凹凸を有する反射電極22を形成することができる。

[0015]

50

【発明が解決しようとする課題】図25および図26に示されるように、反射電極9とソースバス配線10とをゲート絶縁膜5上に形成する際には、反射電極9とソースバス配線10とが導通しないように間隙9aが形成される。しかしながら、図27および図28に示されるように、ソースバス配線23をゲート絶縁膜15上に、反射電極22を有機絶縁膜20上にそれぞれ形成すれば、前述のような間隙9aは不要である。

【0016】表示の輝度を向上するためには、反射電極22はその表面積が大きいほど好ましい。したがって、図27および図28では反射電極22端部は、有機絶縁

4

膜20を介してソースバス配線23上に形成されている。

【0017】有機絶縁膜20は、凸部20aを有しているため、隣り合う凸部20a間の底部20b部分がソースバス配線23上に接触するエッチング不良が生じた場合、有機絶縁膜20による絶縁が行われず、有機絶縁膜20上に形成される反射電極22とソースバス配線23との絶縁不良が生じるという問題がある。

【0018】また、基板12上の全面に凸部20aを有する有機絶縁膜20を形成するため、反射電極22をパ 10ターニングする際、凸部20aによって反射電極22の周縁部に凹凸が生じ、反射電極22のパターニング不良が生じるという問題がある。

【0019】さらに、反射電極22が、基板12上に形成された引回し電極であるゲート電極14上の接続部分の半導体層16の上に有機絶縁膜20を介して形成された場合、反射電極22にかかる信号が半導体層16にかかり、疑似的に反射電極22がゲート電極14と同じような機能を果たし、反射電極22と半導体層16との界面にチャネルを形成してしまい、TFT11の特性を低20下させる。また、ゲート電極14と反射電極22との間に、大きな寄生容量が発生することになる。これらの現象は、表示品位を低下させる原因となる。

【0020】本発明の目的は、上述の問題を解決し、良好な反射特性を有する反射板を容易に、かつ再現性よく作成することができ、表示品位が向上する反射型液晶表示装置およびその製造方法を提供することである。

[0021]

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶層を介在して対向配置される一対の透明基板のうち、一方基板上 30の液晶層側表面には、他方基板側からの入射光を反射する表示絵素である複数の反射電極と、各反射電極に表示のための電圧を印加する引回し電極とを形成し、他方基板上の液晶層側表面には、ほぼ全面にわたって透光性を有する共通電極を形成して構成される反射型液晶表示装置において、前記反射電極との接続部分を除く基板全面を覆い、かつ引回し電極との接続部分を除く基板全面を覆い、かつ引回し電極と重ならない反射電極形成領域のみに複数の凸部を有する電気絶縁膜上に形成されていることを特徴とする反射型液晶表示装置である。 40

【0022】また本発明は、前記凸部は、不規則に配列されることを特徴とする。

【0023】また本発明は、前記凸部は、先細状に、かつ先端部は球面状に形成されることを特徴とする。

【0024】また本発明は、前記凸部は、1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成ることを特徴とする。

【0025】本発明は、前記凸部の高さは、10 μm以下であることを特徴とする。

【0026】本発明は、前記凸部の配列パターンが、各 50 する入射光を反射することによって表示が行われる。ゲ

反射電極において同一であることを特徴とする。

【0027】本発明は、前記一方基板上に形成された引回し電極上の反射電極との接続部分領域および引回し電極上の反射電極と重ならない領域に、電気絶縁性を有する遮光膜を形成することを特徴とする。

【0028】また本発明は、液晶層を介在して対向配置される一対の基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射板を有する反射型液晶表示装置において、前記反射板は、一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部上に形成された電気絶縁膜上に形成されていることを特徴とする反射型液晶表示装置である。

【0029】また本発明は、前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部は、1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成ることを特徴とする。

【0030】また本発明は、前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部は、先細状に、かつ先端部は球面状に形成されることを特徴とする。

【0031】本発明は、前記複数の凸部上に形成された 電気絶縁膜の凸部の高さは、10μm以下であることを 特徴とする。

【0032】本発明は、前記反射板は、前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列される前記複数の凸部の直径は20μm以下であり、反射板総面積の40%以上を占めることを特徴とする。

【0033】また本発明は、前記反射板は、表示絵素となる電極であることを特徴とする。

【0034】また本発明は、液晶層を介在して対向配置される一対の基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射板を有する反射型液晶表示装置の製造方法において、前記一方基板上の液晶層側に感光性樹脂を塗布し、前記感光性樹脂を円形の遮光領域が不規則に配列された遮光手段を介して露光および現像した後に熱処理を行い、得られた複数の凸部上に前記複数の凸部に沿う絶縁膜を形成し、絶縁膜上に金属薄膜から成る前記反射板を形成することを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法である。

【0035】さらにまた本発明は、前記遮光手段は、前40 記円形の遮光領域の総面積が反射板総面積の40%以上であり、かつ不規則に配列される前記円形の直径が20 μm以下であることを特徴とする。

[0036]

【作用】本発明に従えば、反射型液晶表示装置は、対向する一対の透明基板間に液晶層を介在して形成される。このとき、一方の基板の液晶層側表面には、複数の反射電極と引回し電極とが形成され、他方の基板の液晶層側表面には共通電極が形成される。前記反射電極は表示絵素であり、前述の他方基板および共通電極を介して入射する入射光を反射することによって表示が行われる。ゲ

極以外の部分からの反射光が遮られる。

ートバス配線、ソースバス配線および薄膜トランジスタ などで実現される前記引回し電極は、各反射電極に表示 のための電圧を印加する。他方基板上に形成される前記 共通電極は、他方基板のほぼ全面にわたって形成されて いる。

【0037】本発明の反射型液晶表示装置においては、 前記一方基板上に形成されたゲートバス配線、ソースバ ス配線および薄膜トランジスタなどの引回し電極上であ って、薄膜トランジスタのドレイン電極などと前記反射 電極との接続部分を除く一方基板全面を覆い、引回し電 10 極と重ならない前記反射電極形成領域のみに凸部を有す る、たとえば高分子樹脂などから成る絶縁膜上に、反射 電極が形成される。前述のように反射電極は、前記凸部 上に形成されるため、反射電極表面にもまた前記凸部に 対応する凸部が形成される。光反射面に凹凸を形成する ことによって、あらゆる角度からの入射光に対し、表示 画面に垂直な方向へ散乱する光の強度が増加して表示輝 度が向上し、表示のコントラストが向上することが知ら れている。前述のように、前記絶縁膜に形成されている 凸部は、反射電極のみが形成される領域のみに形成され 20 ており、引回し電極上には形成されないため、凸部間の 凹所が深く形成されることがあっても、反射電極と引回 し電極とが接触する絶縁不良は生じない。また、引回し 電極上には、凸部が形成されていないため、前記反射電 極の周縁部には凹凸がなく、前記反射電極のパターニン グを良好に行うことができる。

【0038】また本発明に従えば、前記凸部が不規則に 配列されており、前記凸部の形状が先細状であり、かつ 先端部は球面状に形成されており、また前記凸部は1種 類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成る。 これらは、いずれもあらゆる角度からの入射光に対し、 表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度を増加する前 述と同様な作用を有している。

【0039】また本発明に従えば、前記凸部の高さは1 0 μm以下に選ばれる。通常、反射型液晶表示装置の液 晶層の厚さは10 μ m以下であるため、前記凸部の高さ を液晶層の厚さよりも小さくすることによって、液晶表 示素子を均一に作成することができる。また、あらゆる 角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱 する光の強度を増加する前述と同様な作用を有してい

【0040】また本発明に従えば、前記凸部の配列パタ ーンは、各反射電極において同一であり、反射電極毎に 異なる配列パターンで形成する必要はなく、反射電極の みが形成される全領域に容易に前記凸部を形成すること ができる。

【0041】さらに本発明に従えば、一方基板上に形成 された引回し電極上の反射電極との接続部分領域および 引回し電極上の反射電極と重ならない領域に、電気絶縁

【0042】本発明に従えば、液晶層を介在して対向配 置される一対の基板の一方基板上に、他方基板からの入 射光を反射する反射板を有する反射型液晶表示装置にお いて、一方基板上の液晶層側に不規則に配列された凸部 上に形成された絶縁膜上に前記反射板を形成する。この ため、反射板は絶縁膜の凸部に対応する不規則な凸部を 有する形状となる。絶縁膜の形状は、容易にかつ均一に 再現性よく制御することが可能である。容易に形成され た絶縁膜の不規則な凸部に対応して、反射板の凸部が形 成されるため、反射特性の良好な反射板を形成すること ができる。

【0043】また本発明に従えば、前記凸部が不規則に 配列されており、前記凸部の形状が先細状であり、かつ 先端部は球面状に形成されており、また前記凸部は1種 類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成る。 これらはいずれもあらゆる角度からの入射光に対し、表 示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度を増加する前述 と同様な作用を有している。

【0044】また本発明に従えば、前記凸部の高さは1 0 μm以下に選ばれる。通常、反射型液晶表示装置の液 晶層の厚さは、10μm以下であるため、前記凸部の高 さを液晶層の厚さよりも小さくすることによって液晶表 示素子を均一に作成することができる。また、あらゆる 角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱 する光の強度を増加する前述と同様な作用を有してい る。

【0045】また本発明に従えば、前記一方基板上の液 晶層側に配列される前記複数の凸部の断面形状の最大直 径は20μm以下であり、反射板総面積の40%以上を 占めており、反射板は前記凸部上に電気絶縁膜を介して 形成されているため、高い反射率が得られる。前記反射 板は、表示絵素となる電極となる場合がある。この場合 には、視差がなくなり、良好な表示が行える。

【0046】また本発明に従えば、液晶層を介在して対 向配置される一対の基板の一方基板上に、他方基板から の入射光を反射する反射板を有する反射型液晶表示装置 を製造する場合、先ず、一方の基板上の液晶層側に感光 性樹脂が塗布される。前記感光性樹脂は、不規則に配列 された透孔が形成された遮光手段を介して露光および現 像された後に熱処理が行われ、これによって一方基板上 に感光性樹脂から成る不規則な複数の凸部が形成され る。前記凸部上に一方基板を覆うように絶縁膜が形成さ れ、絶縁膜は前記凸部に対応した形状となる。さらにそ の上に、金属薄膜から成る反射板が絶縁膜表面の凸部に 沿って形成される。

【0047】反射板表面の凸部は、感光性樹脂によって 形成される凸部に対応している。感光性樹脂の形状は、 容易に、かつ均一に再現性よく制御することが可能であ 性を有する遮光膜が形成される。これによって、反射電 50 る。このように、容易に形成される絶縁膜の不規則な凸 部に対応して反射板の凸部が形成されるため、反射特性 の良好な反射板を形成することができる。

【0048】また本発明に従えば、前記遮光手段は、前記円形の遮光領域の総面積が反射板総面積の40%以上であり、かつ不規則に配列される前記円形の直径が20 μm以下であるため、高い反射率が得られる。

[0049]

【実施例】図1は、本発明の一実施例である反射型液晶表示装置30の断面図であり、図2は図1に示される基板31の平面図である。ガラスなどから成る絶縁性の基 10板31上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線32が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線32からはゲート電極33が分岐している。ゲートバス配線32は、走査線として機能している。

【0050】ゲート電極33を覆って基板31上の全面に、窒化シリコン(SiN_x)、酸化シリコン(SiO_x)などから成るゲート絶縁膜3.4が形成されている。ゲート電極33の上方のゲート絶縁膜3.4上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す。)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層35が形成され20ている。半導体層35の両端部には、a-Siなどから成るコンタクト電極41が形成されている。一方のコンタクト電極41上には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極36が重畳形成され、他方のコンタクト電極41上には、ソース電極36と同様にチタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極37が重畳形成されている。

【0051】図2に示すようにソース電極36には、ゲ ートバス配線32に前述のゲート絶縁膜34を挟んで交 差するソースバス配線39が接続されている。ソースバ 30 ス配線39は、信号線として機能している。ソースバス 配線39も、ソース電極36と同様の金属で形成されて いる。ゲート電極33、ゲート絶縁膜34、半導体層3 5、ソース電極36およびドレイン電極37は、薄膜ト ランジスタ(以下、「TFT」と記す。) 40を構成 し、該TFT40はスイッチング素子の機能を有する。 【0052】ゲートバス配線32、ソースバス配線39 およびTFT40を覆って、基板31上全面に有機絶縁 膜42が形成されている。有機絶縁膜42の反射電極4 3が形成される領域には、先細状で先端部が球面状に形 40 成された、高さHの凸部42aが形成されており、ドレ イン電極37の部分にはコンタクトホール43が形成さ れている。有機絶縁膜42の形成方法や、これにコンタ クトホール 43 を形成する工程上の問題、および液晶表 示装置30を作成する際の液晶層厚のバラッキを小さく するため、凸部42aの高さHは10μm以下が好まし い。一般に、液晶層の厚さは10μm以下である。有機 絶縁膜42の凸部42a形成領域上にアルミニウム、銀 などから成る反射電極38が形成され、反射電極38は

10 続される。さらにその上には、配向膜44が形成され る。

【0053】基板45上には、カラーフィルタ46が形成される。カラーフィルタ46は、基板31の反射電極38に対向する領域には、マゼンタまたは緑色のフィルタ46aが形成され、反射電極38に対向しない領域には黒色のフィルタ46bが形成される。カラーフィルタ46上の全面には、ITO (Indium Tin Oxide) などから成る透明電極47が形成され、さらにその上には配向膜48が形成される。

【0054】前記両基板31,45は、反射電極38とフィルタ46aとが一致するように対向して貼合わせられ、基板間に液晶49が注入されて反射型液晶表示装置30が完成する。

【0055】図3は、図1および図2に示される凹凸を有する反射電極38を基板31上に形成する形成方法を説明する工程図であり、図4は図3に示す形成方法を説明する断面図であり、図5は図3の工程s7で用いられるマスク51の平面図である。図4(1)は図3の工程s4を示し、図4(2)は図3の工程s7を示し、図4(3)は図3の工程s8を示し、図4(4)は図3の工程s9を示している。

【0056】工程s1では、ガラスなどから成る絶縁性の基板31上にスパッタリング法によって3000Åの厚さのタンタル金属層を形成し、この金属層をホトリソグラフ法およびエッチングによってパターニングを行い、ゲートバス配線32およびゲート電極33を形成する。工程s2では、プラズマCVD法によって4000Åの厚さの窒化シリコンから成るゲート絶縁膜34を形成する。

【0057】工程s3では、半導体層35となる厚さ1000Åのa-Si層と、コンタクト層41となる厚さ400Åの n^+ 型a-Si層とをこの順で連続的に形成する。形成された n^+ 型a-Si層およびa-Si層のパターニングを行い、半導体層35およびコンタクト層41を形成する。工程s4では、基板31の全面に厚さ2000Åのモリブデン金属をスパッタ法によって形成し、このモリブデン金属層のパターニングを行って、ソース電極36、ドレイン電極37およびソースパス配線39を形成し、TFT40が完成する。図4(1)は、工程s4までの処理終了後のTFT40が形成された基板31の断面図である。

の角をとるために、120 \mathbb{C} ~250 \mathbb{C} の範囲で熱処理を行う。本実施例では、200 \mathbb{C} 、30 \mathcal{D} の熱処理を行った。図4(2)に、工程s7までの処理終了後の基板 31 の断面図を示す。マスク51には、反射電極 38 形成領域に、図5に示されるように斜線で示す円形の遮光領域51 \mathbb{A} が不規則に形成されている。

【0059】工程s8では、図4(3)に示されるように、ホトレジスト50を覆って有機絶縁膜42をエッチングして高さHが 0.5μ mの凸部42 aを形成する。このとき、ホトレジスト52に熱処理を行い、凸部50 aの角をとってあるため、凸部42 a もまた角がとれた形に形成される。また、コンタクトホール43 およびT F T40上の有機絶縁膜42は、ホトレジスト50によって保護されており、エッチングは行われない。

【0060】工程s9では、有機絶縁膜42上全面にアルミニウム層を形成し、図4(4)に示されるように凸部42a上に反射電極38を形成する。この状態の基板31を、反射電極38を有する基板52とする。反射電極38は、有機絶縁膜42に形成されたコンタクトホール43を介してTFT40のドレイン電極37と接続されている。

【0061】有機絶縁膜42上の凸部42aの形状は、マスク51の形状、ホトレジスト50の厚さ、ドライエッチングの時間によって制御することができることが確認されている。

【0062】以上の工程によって、反射電極38を有する基板52を得た。また、上述の製造工程において、有機絶縁膜42のドライエッチング時間を長くして、凸部42aの高さHを 1μ mとした基板31を得ることができ、高さHが 1μ mである反射電極38を有する基板31を基板59とする。

【0063】図1に示される他方の基板45に形成される電極47は、たとえばITOから成り、厚さは1000Åである。配向膜44,48は、ポリイミドなどを塗布後、焼成することによって形成されている。基板31,45間には、たとえば7 μ mのスペーサを混入した図示しない接着性シール剤をスクリーン印刷することによって液晶49を封入する空間が形成され、前記空間を真空脱気することによって、液晶49が注入される。液晶49としては、たとえば黒色色素を混入したゲストホ40スト液晶(メルク社製、商品名 ZLI2327)に、光学活性物質(メルク社製、商品名 S811)を4.5%混入したものを用いる。

【0064】図6は、反射電極38を有する基板52,59の反射特性の測定法を示す断面図である。反射電極38を有する基板52,59上に紫外線硬化接着樹脂53を介してガラス基板54を密着し、測定用装置55を形成する。反射型液晶表示装置30において、基板45と液晶49との屈折率のいずれも約1.5であるので、紫外線硬化接着樹脂53および基板54の屈折率は約

1.5のものを用いている。基板54の上部に、光の強度を測定するホトマルチメータ56が配置されている。ホトマルチメータ56は、反射電極38に基板31に対して入射角ので入射する入射光57のうち、基板31の

12

して入射角 0 で入射する入射光 5 7 のうち、基板 3 1 の 法線方向に反射する散乱光 5 8 を検出するように、基板 3 1 の法線方向に固定されている。

【0065】測定用装置55に入射される入射光57の

入射角 伊を変化させて反射電極 3 8 による散乱光 5 8 を 測定することによって、反射電極 3 8 の反射特性が得ら 10 れる。この測定結果は、反射型液晶表示装置 3 0 内の反 射電極 3 8 と液晶 4 9 層などとの境界における反射特性 と同様の結果が得られることが確認されている。

【0066】図7は、本実施例の反射電極38を有する基板52,59の反射特性を示すグラフである。基板52の反射特性は曲線60で示され、基板59の反射特性は曲線61で示される。図7において、入射角 θ をもって入射する光の反射強度は、 θ =0°の線に対する角 θ の方向に、原点0からの距離として表されている。また、図7に破線で示す曲線62は、標準白色板(酸化グネシウム)について測定した反射特性を示す。基板52の反射特性を示す曲線60は、入射角は小さい場合には基板の法線方向の反射率が小さいという指向性を持っている。それに対して、基板59の反射特性を示す曲線61は、標準反射板の反射特性を示す曲線62と同様の反射特性を示す曲線61を有していることが判る。

【0067】このように、ドライエッチング時間を制御することによって反射特性60,61を制御することができる。また、マスク51の遮光領域51aの占める割30合を変化させることによって、正反射成分の大きさを制御することができる。

【0068】反射型液晶表示装置30上にホトマルチメータ56を配置して、反射率を測定した。反射率は、入射光57の入射角 θ が30°のときの標準白色板における法線方向への拡散光58の強度に対する、反射型液晶表示装置30の法線方向への拡散光58の強度の比率を求めることによって得られる。電圧を印加した場合、入射角 θ =30°の入射光に対する反射型液晶表示装置30の反射率は、約20%とかなり明るく、コントラスト比は5であった。

【0069】図8は、本発明の一実施例である反射型液晶表示装置30の白色光源光に対する反射光の色をCIE色度図に示したグラフである。点W1は白色光源光を示し、点W2は反射型液晶表示装置30によって表示される白色を示し、点Gは反射型液晶表示装置30によって表示されるマゼンタを示している。反射型液晶表示装置30の白色を示す点W2は、白色光源光を示す点W1に近いことが判る。

60【0070】本実施例の反射型液晶表示装置30では、

反射電極38を形成した面が液晶49側に位置している ため、視差がなくなり、良好な表示画面が得られる。ま た、本実施例では、凹凸を有する反射電極38が液晶4 9層側、すなわち液晶49層にほぼ隣接する位置に配置 されている構成となるため、凸部42aの高さHは、液 晶層厚よりも小さく、凸部の傾斜角度は液晶の配向を乱 さない程度に穏やかにすることが望ましい。

【0071】さらに、本実施例では、有機絶縁膜42の パターニングをドライエッチング法によって行ったが、 有機絶縁膜42がポリイミド樹脂の場合には、アルカリ 10 溶液によるウエットエッチング法によって行ってもよ い。また、有機絶縁膜42としてポリイミド樹脂を用い たが、アクリル樹脂などの他の有機材料を用いてもよ い。さらに本実施例では、基板31,45として、ガラ スなどから成る透明な材料を用いたが、シリコン基板の ような不透明な材料でも同様な効果が発揮され、この場 合には回路を基板上に集積できる利点がある。

【0072】なお、前記実施例においては、表示モード として相転移型ゲスト・ホストモードを取上げたけれど も、これに限定されることはなく、たとえば2層式ゲス ト・ホストのような他の光吸収モード、高分子分散型液 晶表示装置のような光散乱型表示モード、強誘電性液晶 表示装置で使用される複屈折表示モードなどでも同様の 効果が得られる。また本実施例では、スイッチング素子 としてTFT40を用いた場合について説明したけれど も、たとえばMIM (Metal-Insulator-Metal) 素 子、ダイオード、バリスタなどを用いたアクティブマト リクス基板にも適用することができる。

【0073】図9は、本発明の他の実施例を示す基板3 1の平面図である。反射電極38上には、有機絶縁膜4 30 0に形成される凸部 42 aを介して凸部 38 a が不規則 に形成されている。しかしながら、反射電極38の凸部 38 aの不規則さは、どの反射電極38をとっても同様 である。これは、有機絶縁膜42上に凸部42aを形成 する際に用いられるホトマスク51の各反射電極38に 対応する領域に、同じ配列パターンで遮光領域51aを 形成しているためである。

【0074】凸部42aを形成するためのホトマスク5 1の各反射電極38に対応する領域に、それぞれ異なる 配列パターンの遮光領域51aを設計することもできる 40 けれども、このような方法を採ると、配列パターンの形 成に必要とされるデータ量が増大し、ホトマスク51の 作成が困難となる。しかしながら本実施例によれば、各 反射電極38に対応する領域のホトマスク51上には、 それぞれ同じ配列パターンで遮光領域51aが形成され るため、1反射電極38に対応する配列パターンを形成 するだけでよく、ホトマスク51の作成が容易となる。 【0075】また図9に示される凸部42aは、2種類 の円形の遮光領域が不規則に配列されているホトマスク

えば断面形状の最大直径を5μmと10μmとし、高さ は0.6µmとし、それらが1反射電極38に対応する 領域のみランダムに形成し、残りの絵素はその配列パタ ーンを繰返している。たとえば、絵素の大きさは、30 0 μm×300μm、絵素数320×240、対角サイ ズ5インチであるようなモノクロ反射型液晶表示装置を 作成した。

【0076】なお、反射型液晶表示装置30の構成、凸 部42aの作成方法、表示モードなどは前述の実施例と 同様である。全面点灯させたときの表示は、隣の絵素と の干渉による色は見えず、良好な白色が得られた。

【0077】反射電極38の数が多くなり、反射電極3 9のピッチが小さくなったときに、特に隣の反射電極3 8が形成する絵素との干渉色が問題となる場合には、2 種類以上の配列パターンを組合せてホトマスク51を形 成すればよい。

【0078】以上のように本実施例によれば、反射電極 38部分のみに凹凸を形成するため、ソースバス配線3 9と反射電極38との絶縁不良が生じず、また反射電極 38周縁部の有機絶縁膜42上は凹凸がなく平坦である ためパターニング不良は生じず、反射型液晶表示装置3 0の表示品位が向上する。また、反射電極38部分に形 成される凸部42aは不規則に配置され、また先細状に かつ先端部は球面状に形成され、1種類あるいは大きさ の異なる2種類以上の形状から成るため、反射型液晶表 示装置30の法線方向への拡散光の強度が向上する。

【0079】また本実施例によれば、前記凸部42aの 配列パターンが各反射電極38において同一であるた め、容易に凸部の形成を行うことができる。

【0080】図10は、本発明のさらに他の実施例であ る反射型液晶表示装置130の断面図であり、図11は 図10に示される基板131の平面図である。ガラスな どから成る絶縁性の基板131上に、クロム、タンタル などから成る複数のゲートバス配線132が互いに平行 に設けられ、ゲートバス配線132からはゲート電極1 33が分岐している。ゲートバス配線130には、走査 線として機能している。

【0081】ゲート電極133を覆って基板131上の 全面に、窒化シリコン (SiN_x)、酸化シリコン (SiOx) などから成るゲート絶縁膜134が形成されて いる。ゲート電極133の上方のゲート絶縁膜134上 には、非晶質シリコン (以下、「a-Si」と記 す。)、多結晶シリコン、С d S e などから成る半導体 層135が形成されている。半導体層135の両端部に は、a-Siなどから成るコンタクト電極141が形成 されている。一方のコンタクト電極141上には、チタ ン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極 136が重畳形成され、他方のコンタクト電極141上 には、ソース電極136と同様にチタン、モリブデン、 を用いて形成されている。凸部38aの大きさは、たと 50 アルミニウムなどから成るドレイン電極137が重畳形

【0082】図11に示すように、ソース電極136に は、ゲートバス配線132と前述のゲート絶縁膜134 を挟んで交差するソースバス配線139が接続されてい る。ソースバス配線139は、信号線として機能してい る。ソースバス配線139も、ソース電極136と同様 の金属で形成されている。ゲート電極133、ゲート絶 縁膜134、半導体層135、ソース電極136および ドレイン電極137は、薄膜トランジスタ (以下、「T FT」と記す。) 140を構成し、該TFT140は、 スイッチング素子の機能を有する。

【0083】反射電極138が形成される領域には、複 数の凸部142aが不規則に形成されている。ゲートバ ス配線132、ソースバス配線139、TFT140お よび凸部142aを覆って、基板131上全面に有機絶 縁膜142が形成されている。有機絶縁膜142には、 凸部142aに応じた凸部142bが生じる。ドレイン 電極137部分には、コンタクトホール143が形成さ れている。液晶表示装置130を作成する際の液晶層厚 のバラツキを小さくするため、凸部142bの高さH1 は液晶層の厚さより小さい10 μm以下が好ましい。-般に、液晶層の厚さは10μm以下であるためである。 また、凸部 142aのピッチは、 100μ m以下が好ま しい。凸部142aが形成されている領域上の有機絶縁 膜142上にアルミニウム、銀などから成る反射電極1 38が形成され、反射電極138はコンタクトホール1 43においてドレイン電極137と接続される。さら に、その上に配向膜144が形成される。

【0084】反射電極138は、図11に示されるよう に、ゲートバス配線132の一部およびソースバス配線 139の一部に有機絶縁膜142を介して重畳されるよ うに形成されている。このため、反射電極138の面積 を大きくすることができ、表示画面の開口率が大きくな り、明るい表示が可能となる。反射電極138のパター ニング不良をなくすためには、反射電極138の周縁部 には、凸部142aを形成しない構成とすればよい。ま た、反射電極138とゲートバス配線132およびソー スパス配線139との絶縁不良が生じるときには、重畳 する部分には凸部142aを形成しない構成とすればよ

【0085】基板145上には、カラーフィルタ146 が形成される。カラーフィルタ146は、基板131の 反射電極138に対向する領域には、マゼンタまたは緑 色のフィルタ146aが形成され、反射電極138に対 向しない領域には、黒色のフィルタ146bが形成され る。カラーフィルタ146上の全面には、ITOなどか ら成る透明電極147、さらにその上に配向膜148が 形成される。

【0086】両基板131,145は、反射電極138

16 向して貼合わせられ、基板間に液晶149が注入されて 反射型液晶表示装置130が完成する。

【0087】図12は、図11および図12に示される 凸部を有する反射電極138を基板131上に形成する 形成方法を説明する工程図であり、図13は図12に示 す形成方法を説明する断面図であり、図14は図12の 工程 a 5 で用いられるマスク 1 5 1 の平面図である。図 13(1)は図12の工程a4を示し、図13(2)は 図12の工程 a 5を示し、図13 (3) は図12の工程 a6を示し、図13(4)は図12の工程a8を示し、 図13(5)は図12の工程a9を示している。

【0088】工程a1では、ガラスなどから成る絶縁性 の基板131上にスパッタリング法によって3000A の厚さのタンタル金属層を形成し、この金属層をホトリ ソグラフ法およびエッチングによってパターニングを行 い、ゲートバス配線1.32およびゲート電極133を形 成する。工程a2では、プラズマCVD法によって40 00Åの厚さの窒化シリコンから成るゲート絶縁膜13 4を形成する。

【0089】工程 a 3では、半導体層 1 3 5 となる厚さ 20 1000Åのa-Si層と、コンタクト層141となる 厚さ400Åのn゚型a-Si層とをこの順で連続的に 形成する。形成されたn[†]型a-Si層およびa-Si 層のパターニングを行い、半導体層135およびコンタ クト層141を形成する。工程 a 4では、基板131の 全面に厚さ2000Åのモリブデン金属をスパッタ法に よって形成し、このモリブデン金属層のパターニングを 行って、ソース電極136、ドレイン電極137および ソースバス配線139を形成し、TFT140が完成す る。図13(1)は、工程a4までの処理終了後のTF T140が形成された基板131の断面図である。

【0090】工程a5では、TFT140を形成した基 板131上全面にホトレジスト (商品名: OFPR-8 00)を1200Åの厚さに塗布し、図14に示される マスク151を用いて、図13(2)に示されるよう に、凸部142aを形成する。マスク151には、反射 電極138の形成領域に図14に示されるように、斜線 で示す円形の遮光領域151a,151bが不規則に形 成されている。遮光領域151aの直径D1は、遮光領 域151bの直径D2よりも大きく形成されている。た とえば、直径D1は10 μ mであり、直径D2は5 μ m である。直径D1, D2は、それぞれ20μm以下が好 ましい。本実施例では、2種類の遮光領域151a,1 51bを有するマスク151を用いたけれども、マスク 151はこれには限定されない。遮光領域は1種類の円 形でもよく、また3種類以上の円形でもよい。その後、 熱処理を行い、図13(2)に示されるように、凸部1 42aを角がとれた形状に形成する。

【0091】工程 a 6 では、基板 1 3 1 上全面にポリイ とフィルタ146aとが一致するように間隔をあけて対 50 ミド樹脂を $1 \, \mu \, \mathrm{m}$ の厚さに塗布し、図13(3)に示さ れるように、有機絶縁膜142を形成する。工程a7では、ホトリソグラフ法およびドライエッチング法を用いて有機絶縁膜142にコンタクトホール143を形成する。

【0092】工程 a 8では、凸部 1 4 2 b を有する有機 絶縁膜 1 4 2 上全面に図 1 3 (4)に示されるようにアルミニウムから成る金属薄膜を形成し、工程 a 9では図 1 3 (5)に示されるように凸部 1 4 2 b 上に反射電極 1 3 8 をパターニングする。反射電極 1 3 8 は、有機絶縁膜 1 4 2に形成されたコンタクトホール 1 4 3 を介し 10 てTFT 1 4 0 のドレイン電極 1 3 7 と接続されている。反射電極 1 3 8 のパターニング時に、有機絶縁膜 1 4 2 の下のホトレジストから成る凸部 1 4 2 a は、露光、現像、アルミニウムのエッチング、レジストの剥離の工程を通しても、何の変化も見られないことを確認している。

【0093】凸部142aの形状は、マスク151の形状、凸部142aとなるホトレジストの厚さによって制御することができることが確認されている。また、凸部142aの角は、凸部142aの形成後、熱処理をする 20ことによって容易にとることができる。

【0094】図10に示される他方の基板145に形成される電極147は、たとえばITOから成り、厚さは1000Åである。電極138,147上の配向膜144,148は、ポリイミドなどを塗布後、焼成することによって形成されている。基板131,145間には、たとえば7 μ mのスペーサを混入した図示しない接着性シール剤をスクリーン印刷することによって、液晶149を封入する空間が形成され、前記空間を真空脱気することによって液晶149が注入される。液晶149とし30ては、たとえば黒色色素を混入したゲストホスト液晶(メルク社製、商品名 ZLI2327)に、光学活性物質(メルク社製、商品名 S811)を4.5%混入したものを用いる。

【0095】図15は、本発明の反射型液晶表示装置130の反射特性の測定に用いられる反射板170の製造工程を説明する工程図であり、図16は図15の各工程を説明する断面図である。工程b1では、図16(1)に示すように、厚さ1.1mmのガラス(商品名 7059 コーニング社製)171の一方表面に、レジスト材料として、たとえばOFTR-800(東京応化社製)を好ましくは500rpm~3000rpmでスピンコートによって塗布する。本実施例では、3000rpmで30秒間塗布し、レジスト172を1.2 μ m成膜した。

【0096】工程 b 2 では、レジスト172を100℃ で30分間プリペークし、工程 b 3では、図16(2) に示すように、レジスト172上に円形の遮光領域15 1a, 151 b を有するホトマスク151を配置して露 光を行い、工程 b 4 では、図16(3)に示すように、 18

レジスト172を現像し、基板171表面に不規則な略 円柱形の凸部174を形成した。現像液として、2.3 8%のNMD-3 (東京応化社製)を用いた。

【0097】工程b5では、ガラス基板171上の凸部 174を好ましくは120 \mathbb{C} ~250 \mathbb{C} で熱処理する と、図16 (4)に示されるように角はとれて球面状の 滑らかな凸部 174 が形成される。本実施例では、180 \mathbb{C} で30 分間熱処理を行った。工程b6 では、図16 (5)に示すように凸部 174 を形成した基板 171 上に有機絶縁膜 174 a を形成した。有機絶縁膜 174 a としては、ポリイミド樹脂を好ましくは 920 \mathbf{rpm} ~3500 \mathbf{rpm} $\mathbf{r$

【0098】工程b7では、図16(6)に示すように有機絶縁膜174 a上に金属薄膜175 を形成した。金属薄膜175 としては、アルミニウム、ニッケル、クロム、銀、銅などが挙げることができる。金属薄膜175 の厚さは、0.01 μ m \sim 1.0 μ m程度が適している。本実施例では、アルミニウムを真空蒸着することによって金属薄膜175 を形成した。金属薄膜175 は、凸部 174 に沿って形成された有機絶縁膜174 a上に形成されているため、凸部 174 に応じた不規則な円形の凸部 175 a を有している。以上によって反射板 170 を得た。

【0099】図17は、反射板170の反射特性の測定法を説明する側面図である。通常、液晶表示装置130に用いられる基板131,145および液晶149層の屈折率は、それぞれ約1.5である。反射板170の表面と、液晶149層とが接する構成を想定し、本実施例では屈折率1.5の紫外線硬化樹脂177を用いてガラス基板176を反射板170に密着させて、反射板170の反射特性を測定した。この測定結果は、反射板175の表面と液晶149層の境界における反射特性と同様の結果を与えることを確認している。

【0100】図17に示すように、反射特性の測定は、反射板170に入射する入射光179の散乱光180をホトマルチメータ178で検出することによって行われる。反射板170には、その法線に対し角度 θ をもって入射光179が入射する。ホトマルチメータ178は、金属薄膜175上の入射光179が照射される点を通る反射板170の法線方向に固定されている。入射光179の入射角度 θ を代えて入射光179の金属薄膜175による散乱光180の強度を測定することによって反射特性が得られた。

【0101】図18は、入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。入射角度 θ である入射光179の 反射強度は、 θ =0°の線に対する角度 θ の方向に、原

点0からの距離として表されている。 $\theta=70$ °の反射 強度をP1、 θ =60°の反射強度をP2、 θ =40° の反射強度をP3、 θ =30°の反射強度をP4、 θ = -30°の反射強度をP5、 $\theta=-40$ °の反射強度を P6、 $\theta=-60$ °の反射強度をP7、 $\theta=-70$ °の 反射強度をP8で示している。

【0102】図18では、酸化マグネシウムの標準白色 板の反射特性曲線を破線81で示している。 θ =30° の反射強度P4は、 $\theta=30$ °の酸化マグネシウムの反 射強度P10よりも優れており、 $\theta=-30$ °の反射強 10度もまた $\theta = -30$ °の酸化マグネシウムの反射強度P11よりも優れていることが判る。

【0103】以上のように本実施例によれば、形状の制 御が容易であり、再現性を有するホトレジストから成る 凸部142 a上に凸部142 aに沿って形成された凸部 142bを有する有機絶縁膜142上に、凸部142b に沿った反射電極138を形成する。凸部142aの形 状を制御することによって、良好な反射特性を有する反 射電極138が得られ、反射型液晶表示装置130の表 示品位が向上する。

【0104】前述のホトマスク151は、図19に示す ようなものを用いるのが好ましい。図19(1)では、 遮光領域151a, 151bの総面積がマスク151の 総面積の約47%であり、図19(2)では遮光領域1 51a, 151bの総面積がマスク151の総面積の4 **1%である。**

【0105】図20は、遮光領域151a, 151bが 総面積の40%以上を占めるマスク51、151を用い て形成された反射薄膜 75 , 175 における入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。入射角度 θ で 30 ある入射光78, 178の反射強度は、 $\theta=0$ °の線に 対する角度 θ の方向に、原点0からの距離として表され ている。 $\theta = 70$ °の反射強度をP21、 $\theta = 60$ °の 反射強度をP22、 $\theta=40$ °の反射強度をP23、 θ =30°の反射強度をP24、θ=25°の反射強度を P25、 $\theta=-25$ °の反射強度をP26、 $\theta=-30$ 。の反射強度をP27、θ=-40°の反射強度をP2 $8 \times \theta = -60^{\circ}$ の反射強度をP29、 $\theta = -70^{\circ}$ の 反射強度をP30で示している。

【0106】図20では、また酸化マグネシウムの標準 40 白色板の反射特性曲線を破線 181 で示している。 $\theta =$ 30°の反射強度 P24は、 $\theta=30$ °の酸化マグネシ ウムの反射強度P34よりも優れており、 $\theta=-30$ ° の反射強度P27もまた $\theta = -30$ °の酸化マグネシウ ムの反射強度P37よりも優れていることが判る。

【0107】これに対し、遮光領域151a, 151b が総面積の40%未満、たとえば35%のホトマスク1 51を用いて同様の方法で反射板の反射特性を図21に 示す。 $\theta = 30$ °の反射強度P54は、 $\theta = 30$ °の酸 化マグネシウムの反射強度P44よりも劣っており、heta 50 晶表示装置で使用される複屈折表示モードなどでも同様

=-30°の反射強度P57もまた $\theta=-30$ °の酸化 マグネシウムの反射強度P47よりも劣っていることが 判る。これは、凸部が40%未満であると、正反射成分 が非常に多く、散乱が少ないため視野が狭められていた と考えられる。

【0108】図22は、遮光領域151a, 151bの マスクの総面積に占める割合を変化させたホトマスク1 51を用いて作成した反射板の $\theta = 30$ ° での反射率を 示す。図22から凸部の割合を40%以上とすることに よって高い反射率の反射板が得られることが判る。この 他に、ホトレジストの種類や、膜厚、熱処理温度を選択 することによって、凸部の傾斜角度を自由に制御するこ とができ、これによって反射特性を制御できる。また、 有機絶縁膜の種類や膜厚によっても反射特性を制御でき

【0109】本実施例の反射型液晶表示装置130で は、反射電極138を形成した面が液晶149側に位置 しているため視差がなくなり、良好な表示画面が得られ る。また本実施例では、凹凸を有する反射電極138が 液晶149層側、すなわち液晶149層にほぼ隣接する 位置に配置されている構成となるため、凸部142bの 高さH1は、液晶層厚よりも小さく、凸部の傾斜角度は 液晶分子の配向を乱さない程度に穏やかにすることがで きる。また本実施例では、反射電極138形成領域のみ に凸部142aを形成したけれども、基板131全面に 凸部142aを形成してもよい。また、反射電極138 を透明電極として、別に反射板を設けてもよく、この場 合にも同様に、不規則な複数の凸部上に形成された有機 絶縁膜上に反射板が形成される。また、スイッチング素 子としてTFT140を用いるアクティブマトリクス駆 動方式の反射型液晶表示装置130について説明したけ れども、これに限られるものではなく、単純マトリクス 駆動方式などの反射型液晶表示装置でも同様の効果が得

【0110】さらに、本実施例では有機絶縁膜142の パターニングをドライエッチング法によって行ったが、 有機絶縁膜142がポリイミド樹脂の場合には、アルカ リ溶液によるウエットエッチング法によって行ってもよ い。また、有機絶縁膜142としてポリイミド樹脂を用 いたが、アクリル樹脂などの他の有機材料を用いてもよ い。さらに本実施例では、基板131として、ガラスな どから成る透明な材料を用いたが、シリコン基板のよう な不透明な材料でも同様な効果が発揮され、この場合に は回路を基板上に集積できる利点がある。

【0111】なお、前記実施例においては、表示モード として相転移型ゲスト・ホストモードをとりあげたけれ ども、これに限定されることはなく、たとえば2層式ゲ スト・ホストのような他の光吸収モード、高分子分散型 液晶表示装置のような光散乱型表示モード、強誘電性液 の効果が得られる。また本実施例では、スイッチング素子としてTFTを用いた場合について説明したが、たとえばMIM (Metal-Insulator-Metal)素子、ダイオード、パリスタなどを用いたアクティブマトリクス基板に適用することができる。

【0112】図23は、本発明のさらに他の実施例を説明するための平面図である。本実施例の特徴は、前述の図2に示すように凹凸を形成した反射型アクティブマトリクス基板31上に、電気絶縁性材料から成る黒色遮光層71を形成したことである。黒色遮光層71は、図2 103において斜線を付した領域、すなわち、反射電極38以外の領域とTFT40を構成する半導体層35の形成領域とに形成される。なお、前述の図10および図11に示される反射型アクティブマトリクス基板131上に黒色遮光層71を形成してもよい。

明するための断面図である。ここでは、図6に示されるアクティブマトリクス基板31を例にとり説明するが、アクティブマトリクス基板131の場合も同様である。【0114】先ず、基板31の全面に、図24(1)に 20示すように、可視光を吸収するように赤色、青色、緑色の顔料をそれぞれ分散させた感光性アクリル樹脂、たと

【0113】図24は、黒色遮光層71の形成方法を説

の顔料をそれぞれ分散させた感光性アクリル樹脂、たとえば富士ハント社製、商品名 カラーモザイクCR, CG, CBを3種類混ぜ合わせて黒色を呈した樹脂71をスピンナを用いて塗布する。

【0115】続いて、図24(2)に示すように、所定のマスク72を用いて露光し、現像した後に、反射電極38以外の領域と、TFT41を構成する半導体層35の形成領域と完全に覆うように、不要な部分をエッチングによって取除いて、図24(3)に示すように、黒色30遮光層71を形成した。その後、200℃で1時間加熱し、黒色遮光層71を硬化させた。

【0116】以上のように本実施例によれば、黒色遮光層71を形成して反射電極38以外の部分の反射光(散乱光)を遮るようにしたので、表示に不必要な光の漏れを防止することができ、コントラストの優れた反射型液晶表示装置を実現することができる。また、対向する基板45上に黒色遮光層71を形成する場合に比べて、基板貼合わせ時のマージンを大きくとることができ、基板貼合わせのずれによる開口率の低下を少なくした明るい40表示を実現することができる。

【0117】本実施例では、黒色遮光層71の材料として、顔料を分散させたアクリル樹脂を用いたが、カーボンを分散させたアクリル樹脂、たとえば富士ハント社製、商品名 カラーモザイクBKのような有機材料や、アモルファスシリコンゲルマニウム (a-SiGe; H)、あるいは銀の無電界メッキなどの無機物も適用可能である。また、黒色遮光層71の厚みは、用いる材料の吸収係数を考慮して、好ましくは透過率を少なくとも5%以下に、より好ましくは1%以下になるように設定50

する必要がある。

[0118]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、反射電極は引回し電極と重ならない反射電極形成領域のみに複数の凸部を有する絶縁膜上に形成される。絶縁膜上の凸部の形成不良が生じても、引回し電極上には凸部が形成されないので、反射電極と引回し電極との絶縁不良は生じない。

22

【0119】また、前述のように反射電極周縁部の絶縁膜には凸部は形成されておらず、平坦なため、反射電極のパターニングが良好となる。したがって、表示品位が向上する。また、前記凸部は不規則に形成され、凸部の形状は先細状で、かつ先端が球面状であり、また前記凸部は1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成るため、あらゆる角度からの入射光に対する表示画面へ垂直な方向に散乱する光の強度が増加して表示機能が向上し、表示のコントラストが向上するため、表示品位が向上する。

【0120】また本発明によれば、前記凸部の配列パターンは各反射電極において同一であり、前記凸部を形成する際に用いる配列パターンを1種類用意するだけでよく、凸部の形成が容易となる。

【0121】さらにまた本発明によれば、一方基板上に電気絶縁性を有する遮光膜を形成して、反射電極以外の部分の反射光を遮るようにしたので、表示に不必要な光の漏れを防止することができ、コントラストの優れた反射型液晶表示装置を実現することができる。また、他方基板上に遮光膜を形成する場合に比べて、基板貼合わせ時のマージンを大きくとることができ、貼合わせのずれによる開口率の低下を少なくして明るい表示を実現することができる。

【0122】また本発明によれば、感光性樹脂を露光、現像し、熱処理を行って得られた複数の不規則な凸部上に形成された絶縁膜上に、金属薄膜から成る反射板を絶縁膜の凸部に沿って形成する。反射板の形状は、感光性樹脂の形状によって決定される。感光性樹脂は、容易に、かつ均一に再現性よく制御することが可能であるため、良好な反射特性を有する反射板を容易に形成することができ、反射型液晶表示装置の表示品位が向上する。 【0123】また不規則に配列された複数の凸部に沿って反射板を形成するため、良好な反射特性が得られ、反射型液晶表示装置の表示品位を向上する。

【0124】さらに、前記反射板が表示絵素となる電極である場合には、視差がなくなり、反射型液晶表示装置の表示品位がさらに向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である反射型液晶表示装置3 0の断面図である。

【図2】図1に示される基板31の平面図である。

【図3】図1および図2に示される基板31上に凹凸を

有する反射電極38を形成する形成方法を説明する工程 図である。

【図4】図3に示す形成方法を説明する断面図である。

【図5】図3の工程s7で用いるマスク51の平面図である。

【図6】反射電極38を有する基板52の反射特性の測定法を示す断面図である。

【図7】本発明の反射型アクティブマトリクス基板5 2,59の反射特性60,61を示すグラフである。

【図8】本発明の一実施例である反射型液晶表示装置3 10 0の白色光源光に対する反射光の色をCIE色度図に示したグラフである。

【図9】本発明の他の実施例を示す基板31の平面図である。

【図10】本発明のさらに他の実施例である反射型液晶 表示装置130の断面図である。

【図11】図10に示される基板131の平面図である。

【図12】図10および図11に示される凸部を有する 反射電極138を形成する形成方法を説明する工程図で ある。

【図13】図12に示す形成方法を説明する断面図である。

【図14】図12の工程a5で用いるマスク151の平面図である。

【図15】本発明の反射型液晶表示装置130の反射特性の測定に用いられる反射板170の製造工程を説明する工程図である。

【図16】図15の工程を説明する断面図である。

【図17】反射板170の反射特性の測定法を説明する 斜視図である。

【図18】入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。

【図19】マスク51を示す平面図である。

【図20】遮光領域51a,151aの総面積がマスクの総面積の40%以上であるマスク51e用いて形成された反射薄膜75における入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。

24

【図21】遮光領域151aの総面積が全体の35%を占めるマスク151を用いて形成された反射薄膜75における入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。

【図22】遮光領域の割合と反射率との関係を示すグラフである。

【図23】本発明のさらに他の実施例を説明するための 平面図である。

【図24】黒色遮光層71の形成方法を説明するための断面図である。

【図25】アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ1を有する基板2の平面図である。

【図26】図25に示される切断面線X26-X26か 20 ら見た断面図である。

【図27】アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ11を有する基板12の平面図である。

【図28】図27に示される切断面線X28-X28から見た断面図である。

【符号の説明】

30,130 反射型液晶表示装置

31, 45, 131, 145 基板

38,138 反射電極

42,142 有機絶縁膜

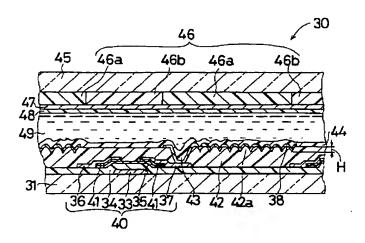
42a, 142a 凸部

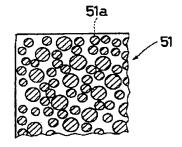
49,149 液晶

51, 151 ホトマスク

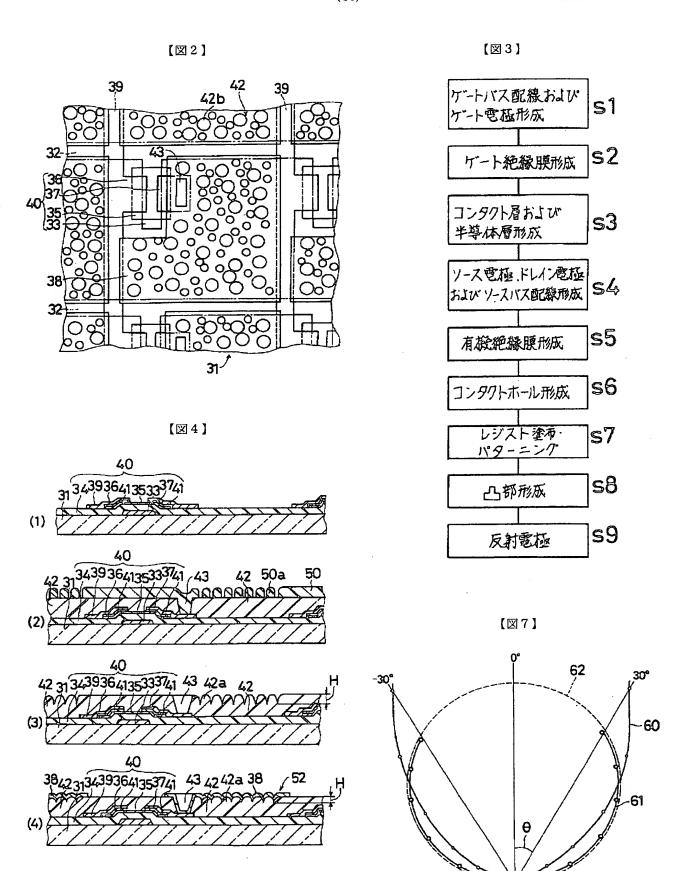
【図1】

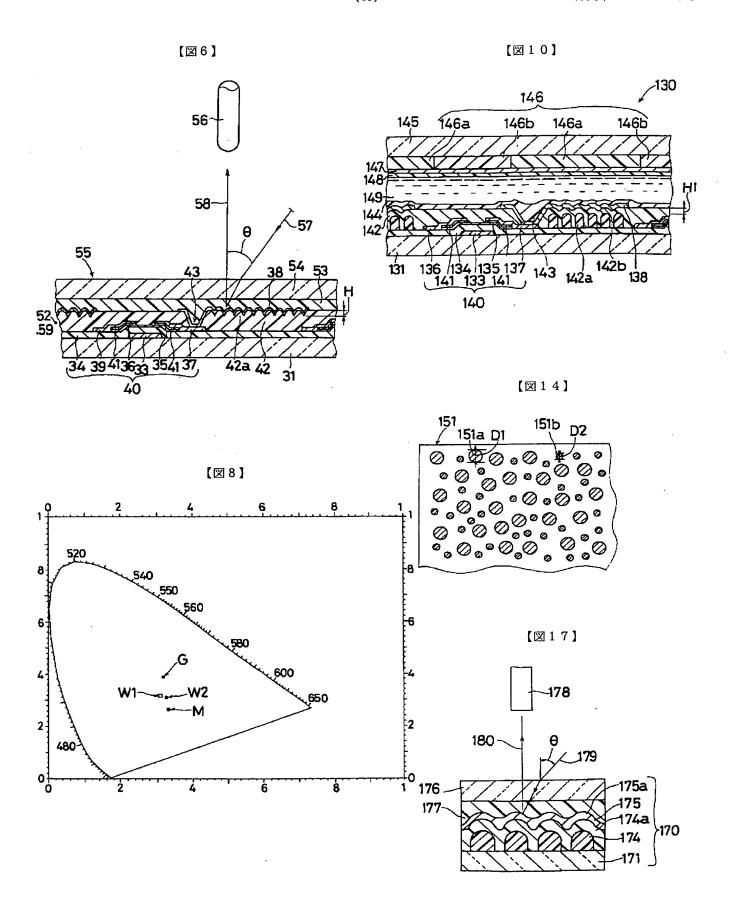
【図5】



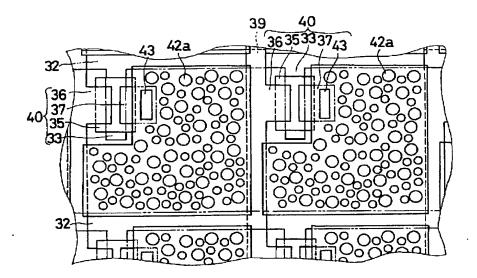


.90°

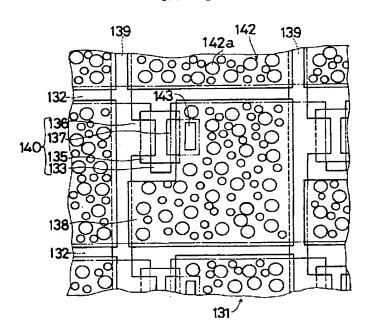




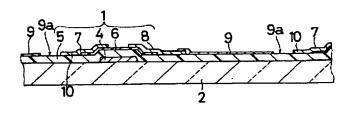
【図9】



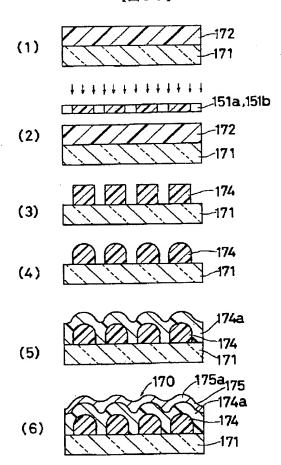
[図11]



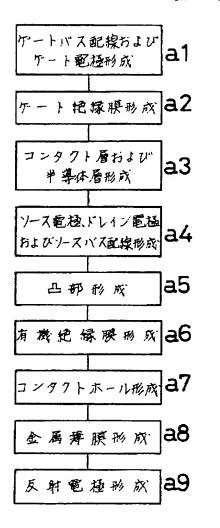
【図26】



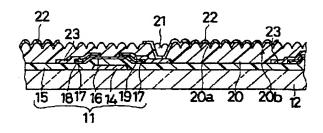
【図16】



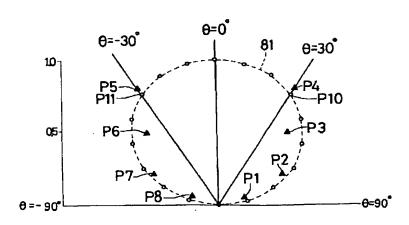
【図12】

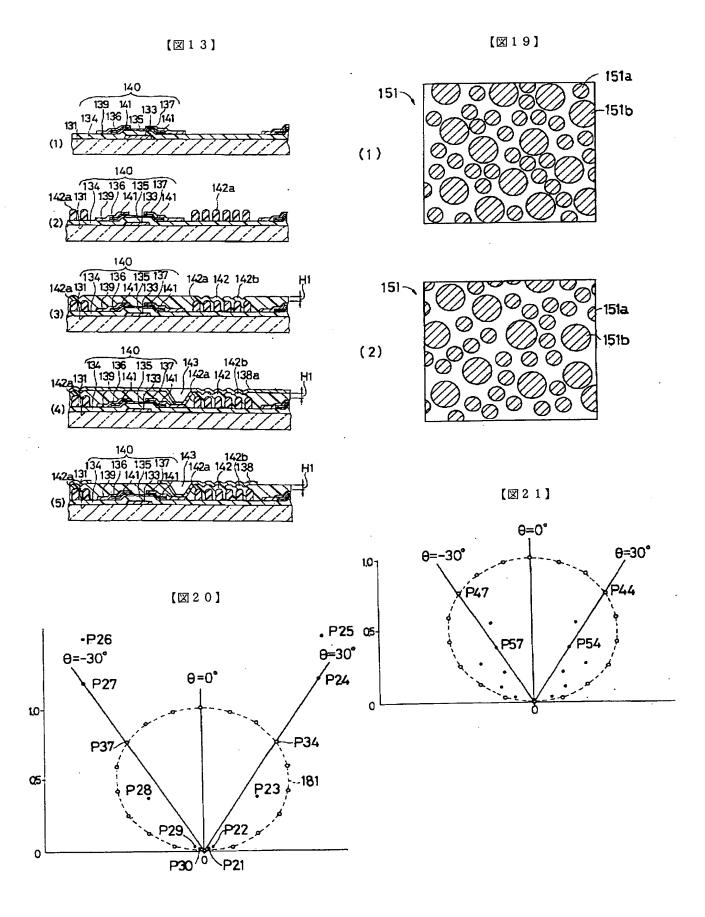


【図28】

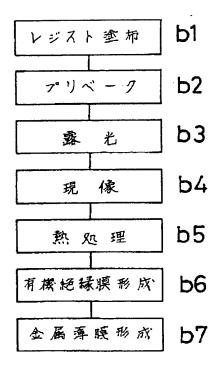


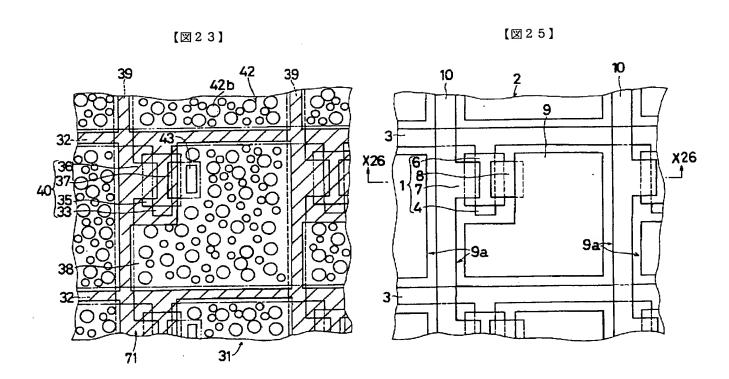
【図18】

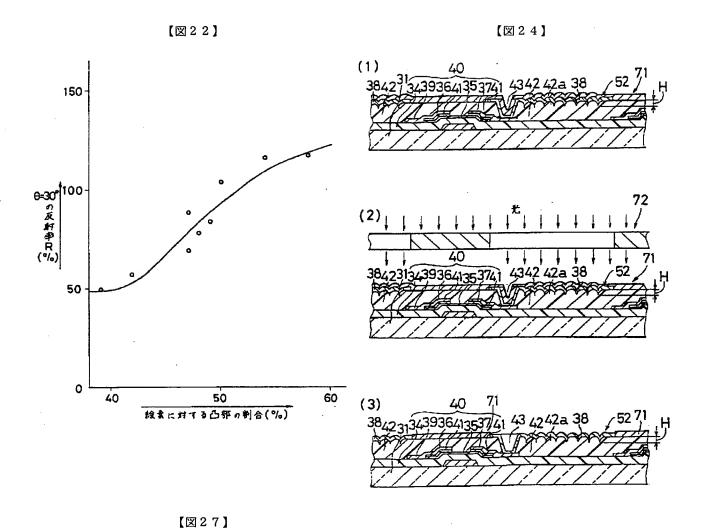




【図15】







フロントページの続き

(72)発明者 神戸 誠

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72)発明者 島田 康憲

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.